

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

品名<Model Name> (カードハイテスタ<CARD HiTESTER>)
 形名<Model Number> (3244-60)
 製造番号<Serial No.> (No. 200612345)
 検査年月日<Test Date> (2020-06-03)
 <YYYY-MM-DD>
 検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)
 検査周波数<Inspection Frequency> (50Hz)

項目 <Item>	レンジ <Range>	入力 <Input>	許容範囲 <Tolerance>	表示値 <Indicated Value>
精度<Accuracy>				
DCV	420.0 mV	0.0 mV	-0.4 mV ~ 0.4 mV	(0.0 mV)
	420.0 mV	400.0 mV	391.6 mV ~ 408.4 mV	(400.0 mV)
	4.200 V	4.000 V	3.968 V ~ 4.032 V	(4.000 V)
	42.00 V	40.00 V	39.44 V ~ 40.56 V	(40.00 V)
	420.0 V	400.0 V	394.4 V ~ 405.6 V	(400.0 V)
	500 V	500 V	490 V ~ 510 V	(500 V)
ACV	4.200 V	4.000 V	3.900 V ~ 4.100 V	(4.000 V)
	42.00 V	40.00 V	39.00 V ~ 41.00 V	(40.00 V)
	420.0 V	400.0 V	390.0 V ~ 410.0 V	(400.0 V)
	500 V	500 V, 500Hz	481 V ~ 519 V	(500 V)
Ω	420.0 Ω	0.0 Ω	0.0 Ω ~ 0.4 Ω	(0.0 Ω)
	420.0 Ω	370.0 Ω	362.2 Ω ~ 377.8 Ω	(370.0 Ω)
	4.200 kΩ	3.700 kΩ	3.622 kΩ ~ 3.778 kΩ	(3.700 kΩ)
	42.00 kΩ	37.00 kΩ	36.22 kΩ ~ 37.78 kΩ	(37.00 kΩ)
	420.0 kΩ	370.0 kΩ	362.2 kΩ ~ 377.8 kΩ	(370.0 kΩ)
	4.200 MΩ	3.700 MΩ	3.511 MΩ ~ 3.889 MΩ	(3.700 MΩ)
	42.00 MΩ	37.00 MΩ	33.26 MΩ ~ 40.74 MΩ	(37.00 MΩ)

備考<Note>

1. FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()